EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

07012934

PUBLICATION DATE

17-01-95

APPLICATION DATE

28-06-93

APPLICATION NUMBER

05156591

APPLICANT :

RHYTHM WATCH CO LTD;

INVENTOR :

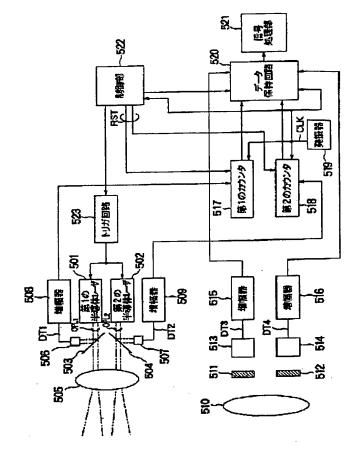
NASU YOSHINORI;

INT.CL.

G01S 17/10 G01B 11/00 G01C 3/06

TITLE

RANGE FINDER



ABSTRACT

PURPOSE: To provide a highly accurate range finder by preventing erroneous

measurement caused by obstacles.

CONSTITUTION: A reflecting body which reflects light having a wavelength of 1 and absorbs light having a wavelength of 2 is attached to an object to be measured and semiconductor lasers 501 and 502 having different oscillation wavelengths of 1 and 2 are provided in laser radar equipment. Counters 517 and 518 measures the time from the oscillation starting time of the lasers 517 and 518 and photodetectors 513 and 514 detect the reflected light of the pulsed light from the lasers 501 and 502 from an object to be measured or an obstacle. A data holding circuit 520 holds each time data when the photodetectors 513 and 514 detect the reflected light and a signal processing section 521 discriminates whether or not the time data based on the input of the output signal DT4 of the photodetector 514 is held during a period of time $\pm \Delta T$ measured from the time data based on the output signal DT3 of the photodetector 513 held in the circuit 520 and, when the time data are not held, calculates the distance to the object to be measured.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-12934

(43)公開日 平成7年(1995)1月17日

(51) Int.Cl. ⁶ G 0 1 S 1	7/10	識別記号	庁内整理番号 4240-5 J	F I	技術表示箇所
G01B 1 G01C			9206-2F 9008-2F		

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特額平5-156591

(22)出顧日

平成5年(1993)6月28日

(71)出願人 000115773

リズム時計工業株式会社

東京都台東区台東2丁目27番7号

(72)発明者 那須 美則

埼玉県北葛飾郡庄和町大字大会496 リズ

ム時計工業株式会社庄和工場内

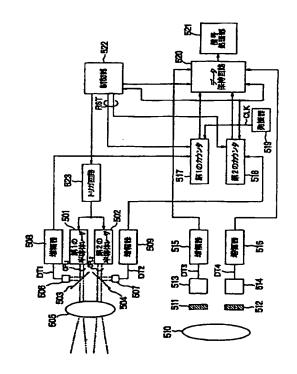
(74)代理人 弁理士 佐藤 隆久 (外2名)

(54) 【発明の名称】 測距装置

(57) 【要約】

【目的】障害物による誤測定を防止でき、精度の高い測 距装置を実現する。

【構成】被測定対象物体に被長入1の光は反射し波長入2の光は吸収する反射体を設け、レーザレーダ装置に異なる発振波長入1、入2の半導体レーザ501、502を設け、これらの発振開始からの時間をカウンタ517、518で計測し、半等体レーザ501、502の出射パルス光の被測定対象物体または障害物による反射光を光検出器513、514で検出し、検出時の各時間データをデータ保持回路520に保持し、信号処理部521で、データ保持回路520に保持された光検出器513の出力信号DT3の入力に基づく時間データを基準とする±△T間に、光検出器514の出力信号DT4の入力に基づく時間データが保持されているか否かを判別し、保持されていなければ、被測定対象物体までの距離を算出する。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被測定対象物体に対して光を発射し、その反射光を検出して対象物体までの距離を測定する測距 装置であって、

1

それぞれ異なる波長の光を出射する少なくとも2つの光 発生手段と、

上記各光発生手段の光出射開始からの時間を計測する時間計測手段と、

上記被測定対象物体に設けられ、上記光発生手段による 光のうち一の波長の光のみ反射する反射体と、

上記光発生手段による光のうちーの液長の反射パルス光 を検出する一の液長光検出手段と、

上記光発生手段による光のうち他の波長の反射光を検出 する他の波長光検出手段と、

上記一の波長光検出手段および他の波長光検出手段で反射光が検出された際の上記時間計測手段による時間データを保持するデータ保持手段と、

上記データ保持手段に保持された一の被長光検出手段に 基づく時間データを基準とする所定時間範囲内に、他の*

 $R = (C \cdot \Delta t) / 2$

ただし、Cは光速を示している。

【0003】図6は、従来のレーザレーダ装置1の具体的な構成例を示すブロック図である。図6において、101はたとえば半導体レーザ、102はハーフミラー、103、106はレンズ、104は第1の光検出器、105、108は増幅器、107は第2の光検出器、109はカウンタ、110は発振器、111は信号処理部、112は制御部、113はトリガ回路をそれぞれ示している。

【0004】このような構成において、制御部112の 30制御に基づくトリガ回路113の出力信号に応じて半導体レーザ101が所定の波長で発振し、パルス状のレーザ光OPLが出射される。半導体レーザ101の出射光OPLは、ハーフミラー102に入射され、一部はハーフミラー102を透過し、レンズ103を介しある広がりをもって本装置から被測定対象物体2に向かって発射される。レーザレーダ装置1から発射された光は、所定時間 (Δ t \angle 2)後に被測定対象物体2に到達し、そこに取り付けられた反射体3 (図6には図示せず)で反射される。

【0005】また、半導体レーザ101の出射光の一部はハーフミラー102で反射されて第1の光検出器104で受光される。第1の光検出器104では、受けた光が受光レベルに応じた電気信号dt1に変換される。この電気信号dt1は増幅器105で所定の増副作用を受けた後、カウンタ109に入力される。カウンタ109では、ある一定レベル以上の電気信号の最初の入力によりカウント動作が開始される。すなわち、初期状態において半導体レーザ101から最初のパルスレーザ光が出射され、それに応じた電気信号の入力に伴い、カウンタ

*波長光検出手段に基づく時間データが保持されているか 否かを判別し、保持されていなければ、一の波長光検出 手段に基づく時間データにより距離の算出処理を行う信 号処理手段とを有することを特徴とする測距装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、対象物体に対して光を発射し、その反射光を検出して対象物体までの距離を測定する測距装置に関するものである。

10 [0002]

【従来の技術】一般に、この種の測距装置は、図5に示すように、レーザレーダ装置1からパルス状の光を、たとえば自動車などの被測定対象物体2に向かって発射し、この発射レーザ光が、被測定対象物体2に取り付けた反射体3により反射された光をレーザレーダ装置1に設けた光検出器で検出し、レーザ光発射から反射光検出までの時間Δtを計測し、下記式に基づいて距離を算出して被測定対象物体2までの距離を測定するように構成される。

--- (1)

109ではカウント動作が開始される。

【0006】被測定対象物体2に取り付けられた反射体3により反射されたレーザ光は、反射されてから所定時間 (Δ t \angle 2) 後にレーザレーダ装置1に到達し、レンズ106で集光されて第2の光検出器107で受光される。第2の光検出器107では、受けた光が受光レベルに応じた電気信号dt2に変換される。この電気信号dt2は増幅器108で所定の増剔作用を受けた後、カウンタ109に入力される。カウンタ109では、増幅器108の出力信号の入力に伴いカウント動作が停される。これにより、カウンタ109では、レーザ光発射から反射光が帰還するまでの時間 Δ t が計測されたことになる。カウンタ109の計測値は、信号処理部111に入力される。

【0007】信号処理部111では、上記(1)式に基づいて被測定対象物体2までの距離が算出され、距離データとして出力される。

[8000]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し 40 た従来の測距装置では、図5に示すように、レーザレー ダ装置1と被測定対象物体2との間に障害物4が存在す る場合に、障害物4を被測定対象物体2と見誤って測定 を誤り、算出された距離が信頼性に欠けるなどの問題が あった。

【0009】この問題について、図7を用いさらに詳述する。たとえば、障害物4で反射された光に基づく第2の光検出器107による電気信号dt2のレベルが、図中実線で示す信号S4のようにスレッショルドレベルSLより低い場合には、カウン9109の計測時間 Δt は $\Deltata1$ となり、ほぼ正確な距離を算出できる。しかし、

10

3

障害物4で反射された光に基づく第2の光検出器107による電気信号dt2のレベルが、図中破線で示す信号 S4のようにスレッショルドレベルS1より高い場合に は、カウンタ109の計測時間 Δt は $\Deltata2$ となり、障 害物4までの距離が被測定対象物体2までの距離として 算出されてしまう。

【0010】本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、障害物による誤測定を防止でき、精度の高い距離測定を実現できる測距装置を提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明では、被測定対象物体に対して光を発射し、 その反射光を検出して対象物体までの距離を測定する測 距装置であって、それぞれ異なる波長の光を出射する少 なくとも2つの光発生手段と、上記各光発生手段の光出 射開始からの時間を計測する時間計測手段と、上記被測 定対象物体に設けられ、上記光発生手段による光のうち 一の波長の光のみ反射する反射体と、上記光発生手段に よる光のうち一の波長の反射パルス光を検出する一の波 長光検出手段と、上記光発生手段による光のうち他の波 長の反射光を検出する他の波長光検出手段と、上記一の 波長光検出手段および他の波長光検出手段で反射光が検 出された際の上記時間針測手段による時間データを保持 するデータ保持手段と、上配データ保持手段に保持され た一の波長光検出手段に基づく時間データを基準とする 所定時間範囲内に、他の波長光検出手段に基づく時間デ ータが保持されているか否かを判別し、保持されていな ければ、一の波長光検出手段に基づく時間データにより 距離の算出処理を行う信号処理手段とを有する。

[0012]

【作用】本発明によれば、たとえば2つの光発生手段からそれぞれ波長が異なる光がほぼ同時に被測定対象物体に向かって発射される。これら波長の異なる光は、たとえば所定時間(Δtb1/2)後に光発生手段と被測定対象物体との間に存在する障害物に到達し、あるいは所定時間(Δtb2/2)後に被測定対象物体に取り付けられた反射体に到達する。2つの光発生手段から発射された光が障害物に到達すると両光とも反射される。これに対して、2つの光発生手段から発射された光が反射体に到達すると、一の波長の光のみ反射され、他の波長の光は吸収されて反射されない。また、各光発生手段の光出射開始からの時間が時間計測手段により計測される。

 動作に伴い、信号処理手段では、データ保持手段に保持された一の波長光検出手段の検出信号に基づく時間データを基準とする所定時間範囲内に、他の波長光検出手段に基づく時間データが保持されているか否かの判別が行われる。この場合は、他の波長光検出手段の検出信号に基づく時間データが保持されていることから、一の波長光検出手段の検出信号に基づく時間データが被測定対象物体ではなく障害物によるものと判断され距離の算出は行われない。

【0014】また、反射体で反射された一の波長の光 は、反射されてから所定時間 (Δtb2/2)後に一の波 長光検出手段に到達し、ここで検出される。このとき、 他の波長光検出手段では、他の波長の光の検出は行われ ない。そして、一の波長光検出手段で反射光が検出され た際の時間計測手段による時間データがデータ保持手段 に保持される。このようなデータ保持手段への時間デー 夕の保持動作に伴い、信号処理手段では、データ保持手 段に保持された一の波長光検出手段の検出信号に基づく 時間データを基準とする所定時間範囲内に、他の波長光 検出手段に基づく時間データが保持されているか否かの 判別が行われる。この場合は、他の波長光検出手段の検 出信号に基づく時間データが保持されていないことか ら、一の波長光検出手段の検出信号に基づく時間データ が障害物ではなく被測定対象物体によるものと判断さ れ、一の波長光検出手段の検出信号に基づく時間データ により距離の算出が行われる。

[0015]

【実施例】図1は、本発明に係る測距装置の一実施例を示す構成図であって、従来例を示す図4と同一構成部分30 は同一符号をもって表す。すなわち、2は被測定対象物体、4は障害物、5はレーザレーダ装置、6は反射体をそれぞれ示している。

【0016】レーザレーダ装置5は、図2に示すように、第1の半導体レーザ501、第2の半導体レーザ502、ハーフミラー503、504、レンズ505、510、第1の光検出器506、第2の光検出器507、増幅器508、509、515、516、第1の液長フィルタ511、第2の液長フィルタ512、第3の光検出器513、第4の光検出器514、第1のカウンタ517、第2のカウンタ518、発振器519、データ保持回路520、信号処理部521、制御部522およびトリガ回路523により構成されている。

【0017】第1の半導体レーザ501は、発振波長が λ 1で、トリガ回路523の出力信号に基づいてパルス状の光OPL1を出射する。第2の半導体レーザ502は、発振波長が λ 2(λ 2 > λ 1)で、トリガ回路523の出力信号に基づいてパルス状の光OPL2を出射する。

【0018】ハーフミラー503は、第1の半導体レー 50 ザ501の出射光OPL1が入射され、出射光OPL1

の一部を透過させてレンズ505に入射させ、一部を反 射して第1の光検出器506の受光部に入射させる。ハ ーフミラー504は、第2の半導体レーザ502の出射 光OPL2 が入射され、出射光OPL2 の一部を誘過さ せてレンズ505に入射させ、一部を反射して第2の光 検出器507の受光部に入射させる。レンズ505は、 ハーフミラー503および504を透過したレーザ光〇 PL1, OPL2 に対して所定の広がりを持たせて当該 装置から被測定対象物体2に向かって発射させる。

【0019】第1の光検出器506は、ハーフミラー5 03で反射された第1の半導体レーザ501によるレー ザ光〇PL1 を受光し、その受光量に応じたレベルの電 気信号DT1 に変換し増幅器508に出力する。第2の 光検出器507は、ハーフミラー504で反射された第 2の半導体レーザ502によるレーザ光OPL2を受光 し、その受光量に応じたレベルの電気信号DT2 に変換 し増幅器509に出力する。増幅器508は、第1の光 検出器506の出力信号DT1を所定の利得をもって増 幅し第1のカウンタ517に出力する。増幅器509 は、第2の光検出器507の出力信号DT2を所定の利 20 得をもって増幅し第1のカウンタ517に出力する。

【0020】レンズ510は、第1および第2の半導体 レーザ501、502の出射光OPL1, OPL2 のう ち障害物4あるいは反射体6で反射されレーザレーダ装 置5に帰還した光を集光し、第1および第2の波長フィ ルタ511、512に入射させる。第1の波長フィルタ 511は、レンズ510で集光された光のうち波長入1 の光のみを透過させて第3の光検出器513の受光部に 入射させる。第2の波長フィルタ512は、レンズ51 0で集光された光のうち被長入2の光のみを透過させて 第4の光検出器514の受光部に入射させる。

【0021】第3の光検出器513は、第1の波長フィ ルタ511を透過した波長λ1の光を受光し、その受光 量に応じたレベルの電気信号DT3 に変換し増幅器51 5に出力する。第4の光検出器514は、第2の波長フ イルタ512を透過した被長λ2の光を受光し、その受 光量に応じたレベルの電気信号DT4 に変換し増幅器5 16に出力する。増幅器515は、第3の光検出器51 3の出力信号DT3 を所定の利得をもって増幅しデータ 保持回路520に出力する。増幅器516は、第4の光 40 検出器514の出力信号DT4を所定の利得をもって増 幅しデータ保持回路520に出力する。

【0022】第1のカウンタ517は、増幅器508を 介した第1の光検出器506の出力信号DT1を受けて カウント動作を開始し、発振器519による基準信号C LKに基づいてカウントアップし、カウント値をデータ 保持回路520に出力する。また、第1のカウンタ51 7は、制御部522によるリセット信号RSTによりリ セットされる。第2のカウンタ518は、増幅器509

てカウント動作を開始し、発振器519による基準信号 CLKに基づいてカウントアップし、カウント値をデー タ保持回路520に出力する。また、第2のカウンタ5 18は、制御部522によるリセット信号RSTにより リセットされる。

【0023】データ保持回路520は、増幅器515を 介した第3の光検出器513の出力信号DT1および増 幅器516を介した第4の光検出器514の出力信号D T2をあらかじめ設定したスレッショルドレベルSLよ り高いレベルで入力した際の第1および第2のカウンタ 517、518のカウンタ値、すなわち計測時間を取り 込んで保持する。

【0024】信号処理部521は、データ保持回路52 0に保持された第3の光検出器513の出力信号DT3 の入力に基づく時間データΔtb1を基準とする±ΔT間 に、第4の光検出器514の出力信号DT4の入力に基 づく時間データΔ t b2が保持されているか否かを判別 し、保持されていなければ、時間データΔ t b1が被測定 対象物体2に取り付けた反射体6によるものと判断し、 上述した(1)式 {R=(C·Δt)/2}に基づいて 被測定対象物体2までの距離を算出し、保持されていれ ば時間データΔ t b1が被測定対象物体2ではなく障害物 4によるものと判断し、たとえば距離を算出せずその旨 を示すデータを出力する。

【0025】制御部522は、発振器519による基準 信号CLKの入力に基づいて、トリガ回路523のトリ ガ出力の制御、データ保持回路520のデータ保持動 作、並びに第1および第2のカウンタ517、518の リセット制御などを行う。

【0026】反射体6は、図3に示すように、波長入1 と波長入2 との間の波長に対して急俊な波長選択性を有 する、たとべば干渉フィルタなどから構成され、被測定 対象物体2の所定の位置に取り付けられている。 反射体 6は、レーザレーダ装置5の第1の半導体レーザ501 から出射された波長λ1 の光ΟΡL1 は高い反射率をも って反射し、第2の半導体レーザ502から出射された 波長入2 の光OPL2 は低い反射率、すなわち高い吸収 率をもって吸収する。したがって、反射体6では、第2 の半導体レーザ502から出射された波長入2の光〇P L2 はほとんど反射されない。

【0027】次に、上記構成による動作を、図4を用い て説明する。制御部522の制御に基づくトリガ回路5 23の出力信号に応じて第1の半導体レーザ501が波 長入1 で発振し、パルス状のレーザ光〇PL1 が出射さ れるとともに、これとほぼ同時に、第2の半導体レーザ 502が波長入2で発振し、パルス状のレーザ光〇PL 2 が出射される。第1の半導体レーザ501の出射光O PL1 は、ハーフミラー503に入射され、一部はハー フミラー503を透過し、レンズ505を介しある広が を介した第2の光検出器507の出力信号DT2を受け 50 りをもって本装置から被測定対象物体2に向かって発射

7

される。同様に、第2の半導体レーザ502の出射光〇 PL2は、ハーフミラー504に入射され、一部はハー フミラー504を透過し、レンズ505を介しある広が りをもって本装置から被測定対象物体2に向かって発射 される。

【0028】レーザレーダ装置5から発射された光OP L1, OPL2 は、たとえば所定時間 (Δtb1/2)後 にレーザレーダ装置5と被測定対象物体2との間に存在 する障害物 4 に到達し、あるいは所定時間 (Δ t b2/ 2) 後に被測定対象物体2に取り付けられた反射体6に 到達する。

【0029】レーザレーダ装置5から発射された光OP L1. OPL2 が障害物4に到達すると両光とも反射さ れる。これに対して、レーザレーダ装置5から発射され た光OPL1, OPL2 が反射体6に到達すると、波長 λ 2 の光OPL2 は吸収されて波長 λ 1 の光OPL1の み反射される。

【0030】また、第1の半導体レーザ501の出射光 OPL1 の一部はハーフミラー503で反射されて第1 の光検出器506で受光される。第1の光検出器506 では、受けた光が受光レベルに応じた電気信号DT1に 変換される。この電気信号DT1は増幅器508で所定 の増副作用を受けた後、第1のカウンタ517に入力さ れる。第1のカウンタ517では、ある一定レベル以上 の電気信号の最初の入力によりカウント動作が開始され る。すなわち、初期状態において第1の半導体レーザ5 0 1から最初のパルスレーザ光が出射され、それに応じ た電気信号の入力に伴い、第1のカウンタ517ではカ ウント動作、すなわちパルスレーザ光OPL1の出射開 始からの時間の計測が開始される。

【0031】同様に、第2の半導体レーザ502の出射 光OPL2 の一部はハーフミラー504で反射されて第 2の光検出器507で受光される。第2の光検出器50 7では、受けた光が受光レベルに応じた電気信号DT2 に変換される。この電気信号DT2は増幅器509で所 定の増副作用を受けた後、第2のカウンタ518に入力 される。第2のカウンタ518では、ある一定レベル以 上の電気信号の最初の入力によりカウント動作が開始さ れる。 すなわち、初期状態において第2の半導体レーザ 502から最初のパルスレーザ光が出射され、それに応 じた電気信号の入力に伴い、第2のカウンタ518では カウント動作、すなわちパルスレーザ光OPL2の出射 開始からの時間の計測が開始される。

【0032】障害物4で反射された波長入1 および波長 λ 2 の光は、反射されてから所定時間 (Δ t b1/2) 後 にレーザレーダ装置5に到達し、レンズ510で集光さ れて第1および第2の波長フィルタ511,512に入 射される。第1の波長フィルタ511に入射された光 は、波長入1の光のみが透過されて第3の光検出器51

光は、波長入2の光のみが透過されて第4の光検出器5 14で受光される。

【0033】第3の光検出器513では、受けた光が受 光レベルに応じた電気信号DT3に変換される。この電 気信号DT3 は増幅器515で所定の増副作用を受けた 後、図4中信号S41で示すようなレベルをもってデータ 保持回路520に入力される。データ保持回路520で は、この入力信号レベルはスレッショルドレベルSLよ り高いレベルにあることから、その入力時における第1 のカウンタ517の出力データ、すなわち計測時間 ∆t **b11** が保持される。

【0034】同様に、第4の光検出器514では、受け た光が受光レベルに応じた電気信号DT4に変換され る。この電気信号は増幅器516で所定の増副作用を受 けた後、図4中信号S42で示すようなレベルをもってデ 一夕保持回路520に入力される。データ保持回路52 0では、この入力信号レベルはスレッショルドレベルS しより高いレベルにあることから、その入力時における 第2のカウンタ518の出力データ、すなわち計測時間 Δ t b21 が保持される。この計測時間 Δ t b21 は、第1 の半導体レーザ501と第2の半導体レーザ502とが ほとんど同時に発振することから、第1のカウンタ51 7による計測時間Δ t b11 に極めて近い時間となる。

【0035】このようなデータ保持回路520への時間 データの保持動作に伴い、信号処理部521では、デー 夕保持回路520に保持された第3の光検出器513の 出力信号DT1 の入力に基づく時間データΔtb11 を基 準とする±Δ T間に、第4の光検出器514の出力信号 DT2 の入力に基づく時間データΔ t b21 が保持されて いるか否かの判別が行われる。この場合は、第4の光検 出器514の出力信号DT2の入力に基づく時間データ Δ t b21 が保持されていることから、時間データΔ t b1 1 が被測定対象物体2ではなく障害物4によるものと判 断され、距離の算出が行われず、その旨を示すデータが 出力される。

【0036】また、反射体6で反射された波長入1の光 は、反射されてから所定時間 (Δ t b2/2) 後にレーザ レーダ装置1に到達し、レンズ510で集光されて第1 および第2の波長フィルタ511、512に入射され る。第1の波長フィルタ511に入射された光は、波長 入1 であることから、透過されて第3の光検出器513 で受光される。これに対して、第2の波長フィルタ51 2に入射された光は遮断されて第4の光検出器514で 受光されない。

【0037】第3の光検出器513では、受けた光が受 光レベルに応じた電気信号DT3に変換される。この電 気信号は増幅器515で所定の増副作用を受けた後、図 4中信号S6 で示すようなレベルをもってデータ保持回 路520に入力される。データ保持回路520では、こ 3で受光され、第2の波長フィルタ512に入射された 50 の入力信号レベルはスレッショルドレベルSLより高い

40

レベルにあることから、その入力時における第1のカウ ンタ517の出力データ、すなわち計測時間Δtb12が 保持される。

【0038】このとき、第4の光検出器514では、所 定レベルの光が受光されないことから、データ保持回路 520には、スレッショルドレベルSLより低いレベル の信号の入力しか行われず第4の光検出器514の出力 信号DT4に基づく時間データの保持動作は行われな

【0039】このようなデータ保持回路520への時間 10 データの保持動作に伴い、信号処理部521では、デー 夕保持回路520に保持された第3の光検出器513の 出力信号DT1 の入力に基づく時間データ Δ t b12 を基 準とする±ΔT間に、第4の光検出器514の出力信号 DT2 の入力に基づく時間データΔ t b2が保持されてい るか否かの判別が行われる。この場合は、第4の光検出 器 5 1 4 の出力信号DT2 の入力に基づく時間データ∆ t b2が保持されていないことから、時間データΔ t b12 が障害物4ではなく被測定対象物体2によるものと判断 され、距離の算出が行われ、距離データが出力される。 【0040】以上説明したように、本実施例によれば、 被測定対象物体2に波長入1 の光は反射し、波長入2 の 光は吸収する反射体6を取り付け、レーザレーダ装置5 に異なる発振波長λ1, λ2 の第1および第2の半導体 レーザ501,502を設け、これらの発振開始からの 時間を第1および第2のカウンタ517,518で計測 し、第1および第2の半導体レーザ501,502の出 射パルス光の被測定対象物体2または障害物4による反 射光を第3および第4の光検出器513,514で検出 し、検出時の各時間データをデータ保持回路520に保 30 持し、信号処理部521で、データ保持回路520に保 持された第3の光検出器513の出力信号DT3の入力 に基づく時間データ Δ t b1を基準とする± Δ T間に、第 4の光検出器514の出力信号DT4の入力に基づく時 間データΔ t b2が保持されているか否かを判別し、保持 されていなければ、時間データ Δ t blが被測定対象物体 2に取り付けた反射体6によるものと判断し、被測定対 象物体2までの距離を算出し、保持されていなれば時間 データΔ t b1が被測定対象物体2ではなく障害物4によ るものと判断し、距離を算出せずその旨を示すデータを 40 出力するようにしたので、障害物による誤測定を防止で

き、精度の高い距離測定を実現できる。また、誤測定で あった場合に、その判定を簡単に行うことができる。 [0041]

10

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 障害物による誤測定を防止でき、精度の高い距離測定を 実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る測距装置の一実施例を示す構成図

【図2】図1のレーザレーダ装置の構成例を示すブロッ ク図である。

【図3】本発明に係る反射体の波長選択特性を説明する ための図である。

【図4】本発明に係る動作を説明するための図である。

【図5】従来の測距装置の構成図である。

【図6】図5のレーザレーダ装置の構成例を示すプロッ ク図である。

【図7】従来装置の課題を説明するための図である。 【符号の説明】

2…被測定対象物体

4…障害物

5…レーザレーダ装置

501…第1の半導体レーザ

502…第2の半導体レーザ

503, 504…ハーフミラー

505, 510…レンズ

506…第1の光検出器

507…第2の光検出器

508, 509, 515, 516…増幅器

511…第1の波長フィルタ

512…第2の波長フィルタ

513…第3の光検出器

514…第4の光検出器

517…第1のカウンタ 518…第2のカウンタ

5 1 9 … 発振器

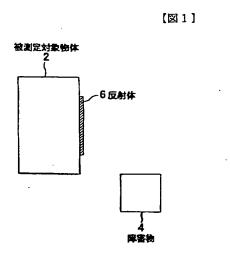
520…データ保持回路

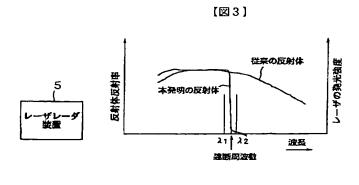
521…信号処理部

5 2 2…制御部

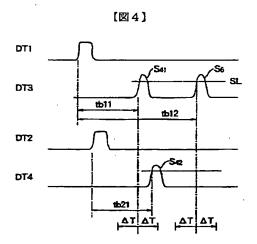
523…トリガ回路

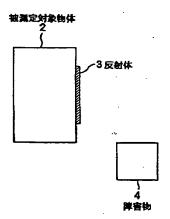
6…反射体

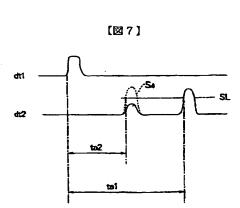




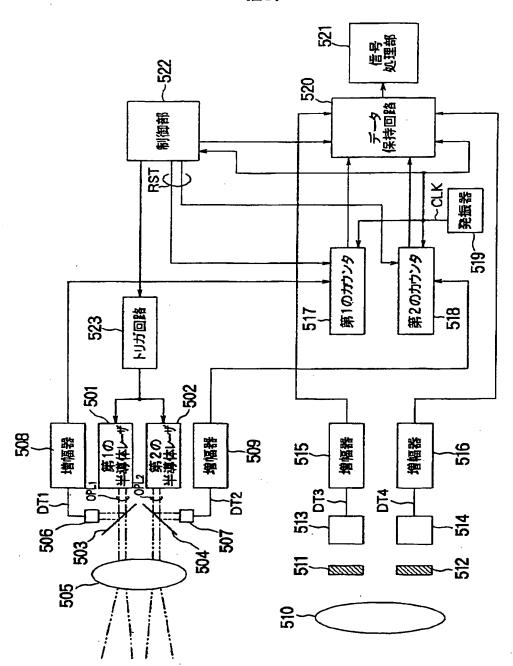
【図5】

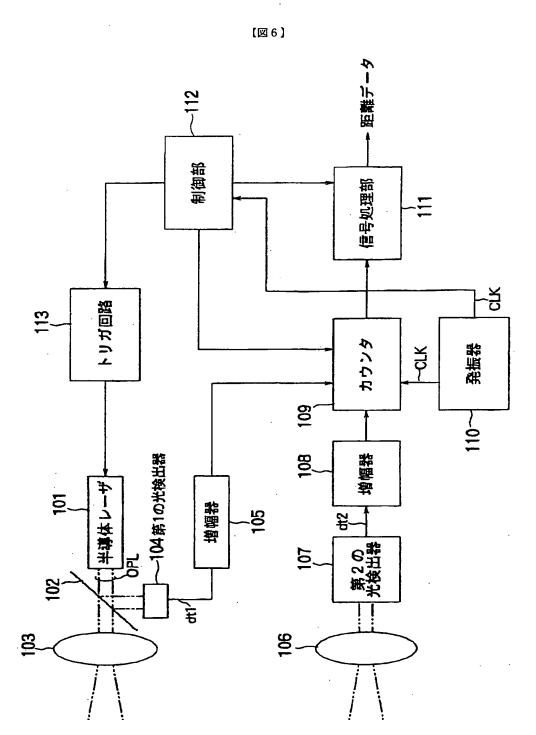






【図2】





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
□ OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.